マグネトロンプラズマ CVD による各種基板上へのグラフェンの成長

Synthesis of Graphene on Various Substrates by Magnetron-Plasma-Enhanced CVD 京都工繊大¹, アルバック未来研² 〇 (M2) 野々村秋人¹, (M2) 川上栞生¹, 三瓶明希夫¹,

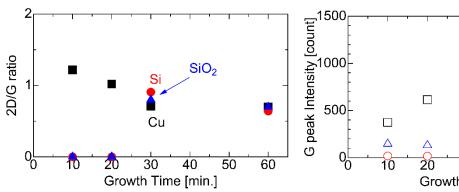
林 康明 1, 中野美尚 2, 塚原尚希 2, 村上裕彦 2

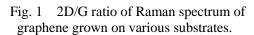
Kyoto Inst. Technol. 1, ULVAC 2 OAkito Nonomura 1, Kansei Kawakami 1, Akio Sanpei 1, Yasuaki Hayashi¹, Haruhisa Nakano², Naoki Tsukahara², Hirohiko Murakami² E-mail: hayashiy@kit.ac.jp

はじめに 高密度のマグネトロンプラズマを用いた CVD 法 により、SiO₂/Si 基板上へグラフェン を 15 分程度で成長できることを示してきた 1,2)。一般に非金属基板上でのグラフェンの成長は困 難であり、その核発生に基板表面の物理的・化学的状態が関係していると考えられる。今回は、 SiO₂/Si、Si、Cu 基板を用いてグラフェンの成長について比較を行いながら、基板表面における核 発生や成長初期過程について調べた。

実験方法 マグネトロンプラズマ CVD 装置中で、銅薄板、Si 基板、熱酸化膜付き Si 基板を 680 ℃ まで昇温した後、H₂を流量 30 sccm で導入し、圧力 10 Pa、RF 電力 100 W で 5 分間前処理を行っ た。その後、原料ガス CH₄ と H₂ を原料ガス濃度 67% (H₂: CH₄ = 3:6 sccm で希釈)で導入し、 圧力 5.5 Pa、RF 電力 100 W で成長を行った。成長後、真空中で自然冷却させた後、大気中に取り 出した。作製した試料について、顕微ラマン分光分析を用いて評価を行った。

実験結果 Fig. 1 に、ラマン分光分析から層数評価の指標となる 2D/G 比の成長時間に対する変化 を示す。Si 及び SiO2上では、成長時間 20 min までグラフェンに特徴的な 2D ピークが見られなか ったが、成長時間 30 min.以上で 2D ピークが確認され、2D/G 比は 0.7 前後であった。Cu 基板上で は、成長 10 min でも 2D ピークが確認されたが、成長時間を長くすることによって約 1.2 から 0.7 に減少し、層数が増加したことが分かる。Fig. 2 に、成長時間に対する G ピーク強度の変化を示 す。Cu上では10 min からほぼ直線的に増加しているのに比べて、SiO₂では30 min 、Siでは60 min で立ち上がっていることが分かる。成長時間 60 min では全て 1200 程度の値となっている。





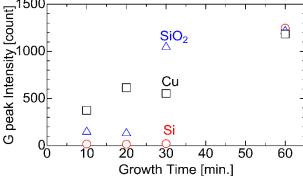


Fig. 2 G peak Intensity of Raman spectrum of graphene grown on various substrates.

- 1) A. Nonomura, et. al., J. Vac. Soc. Jpn., **60**, 459 (2017).
- 2) 野々村秋人、他, 応用物理学会春季学術講演会, 19a-P6-40, 2018.